PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-021651

(43) Date of publication of application: 23.01.1998

(51)Int.CI.

G11B 20/10

G11B 20/18

H03M 13/12

H04L 25/02

H04L 25/08

(21) Application number: 08-175197

(71)Applicant: SONY CORP

(22) Date of filing:

04.07.1996

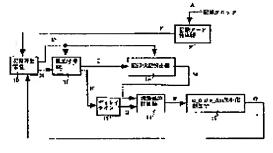
(72) Inventor: NARAHARA TATSUYA

(54) MARGIN DETECTION DEVICE FOR INFORMATION RECORDING AND REPRODUCING APPARATUS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to perform adjustment using less samples in a short period of time by utilizing a standard deviation of a difference metric as an evaluation function for the adjustment or the like in an information recording and reproducing apparatus utilizing maximum likelihood decoding.

SOLUTION: A reproduction clock D and a reproduced signal H are output from an information record recording and reproducing apparatus 10 at the time of reproduction to be provided to a maximum likelihood decoder 11. A recording condition detector 12 generates a recording condition sequence M based on an estimated recording sequence I which is detected by the maximum likelihood decoder 11 at a low error rate. A standard deviation calculator 14 selects a difference metric O which is provided with a delay detected by a delay line 13 with respect to a difference metric N



which is output from the maximum likelihood decoder 11, thereby calculating a standard deviation. As $\Delta - \mu/\mu - \Delta m$ minimizing controller 15 adjusts the deviation in a sampling phase, a tracking offset or the like in the information record recording and reproducing apparatus 10 so as to minimize the standard deviation s $\Delta \mu$.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.08.2001

[Date of sending the examiner's decision of 20.07.2004 rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3674160

[Date of registration] 13.05.2005

[Number of appeal against examiner's 2004-17273

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against 19.08.2004

examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-21651

(43)公開日 平成10年(1998) 1月23日

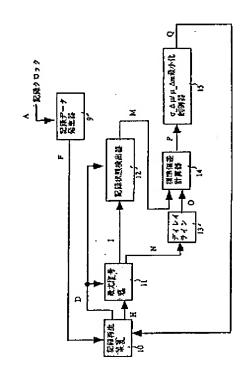
(51) Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G11B 20/10	3 2 1	7736-5D	G11B 20)/10	. 321	Z
20/18	5 3 4		20)/18	534	Α
H03M 13/12			H03M 13	3/12		
H04L 25/02	302		H04L 25	5/02	302	В
25/08			25	5/08		В
			密查請求	未請求	請求項の数1	OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特顯平8-175197		(71)出顧人	0000021	85	
				ソニーを	村式会社	
(22)出顧日	平成8年(1996)7	月4日		東京都品	加区北岛川6	丁目7番35号
			(72)発明者	楷原 工	ž也	
				東京都品	加区北岛川6	丁目7番35号 ソニ
				一株式会	社内	
			(74)代理人	弁理士	小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 情報記録再生装置の余裕度検出装置

(57)【要約】

【課題】 最尤復号を用いる情報記録再生装置において、調整等の評価関数として差メトリックの標準偏差を利用することで、少ないサンブル数でかつ短時間で調整を可能にする。

【解決手段】 再生時に情報記録記録再生装置3から出力された再生クロックDと再生信号Hとを最尤復号器11へ供給する。最尤復号器11によって低エラーレイトで検出できた推定記録列 I に基づいて記録状態検出器12で記録状態系列Mを生成し、最尤復号器11内から出力された差メトリックNに対してディレイライン13で検出分の遅延を与えた差メトリックOを標準偏差計算器14で選別し、標準偏差を求める。 $\sigma\Delta_{\mu}/\mu_{\Delta}$ 最小化制御器15は、標準偏差 $\sigma\Delta\mu$ が最小となるよう情報記録記録再生装置3のサンプリング位相のずれ、トラックオフセット等を調整する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 情報を記録した媒体から再生される信号 に基づいて記録情報を最尤復号器で検出する情報記録再 生装置と、

最尤復号におけるユークリッド距離が最小のパスが存在 する記録系列の検出器と、

前記記録系列の再生信号系列とユークリッド距離が最小 であるパスの尤度の差を求める減算器と、

前記差を統計処理する演算器とを備えたことを特徴とす る情報記録再生装置の余裕度検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、ビタビ復号等の **最尤復号を用いた情報記録再生装置に係り、詳しくは、** 再生の余裕度を少ないサンブル数で検出できるようにし た余裕度検出装置に関する。

[0002]

【従来の技術】記録媒体からの再生信号をチャンネルク ロックによりサンプリングし、ビタビ復号等の最尤復号 いて、記録情報を検出するためのサンブリング位相のず れ、等化器のパラメータ、トラックオフセット等の調整 には再生エラーレイトが用いられてきた。

【0003】とのような再生エラーレイトを評価値にし て各種の調整を行なう場合、決まったデータを記録しそ の再生検出パターンと記録パターンとを照合することで 再生エラーレイトを求めたり、エラー検出情報を予め付 加して記録し再生後とれを検出してエラーレイトを求 め、求めたエラーレイトが最小になるように各調整値を 設定している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述した再 生エラーレイトが最小になるように各調整値を設定する 従来の調整方法では、低いエラーレイトが要求された場 合、再生信号のサンブル数が多く必要となり、調整に多 大な時間が必要にある。

【0005】例えば、1×10~0のエラーレイトが必要 とされる場合、1×10^{-*}でエラーの有無を検出するだ けのデータ数が必要になる。つまり、最低10°のシン ボルが必要となる。10°のシンボルを再生するには、 シンボルレートが高く、例えば50Msps=5×10 ⁷ sps (sps:シンボル/秒) であった場合でも、 20秒を要する。したがって、1つの調整項目に対して 2回のエラーレイト検出で調整を終えたとしても1調整 項目当りの再生時間は40秒となり、全体で調整項目数 倍の時間を最低必要とする。

【0006】このように再生エラーレイトを評価値にし て各種の調整を行なう従来の調整方法は、再生エラーレ イトを検出するために多大な情報を再生する必要があ

るため、調整に時間がかかるという問題がある。

【0007】この発明はこのような課題を解決するため なされたもので、各種の調整の評価値を少ないサンプル 数で検出できるようにした余裕度検出装置を提供すると とを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため との発明に係る情報記録再生装置の余裕度検出装置は、 記録系列と再生信号系列との同期をとり、最尤復号にお 10 けるユークリッド距離が最小であるバスの存在する記録 系列に相当する再生信号系列バスの尤度の差を求め、そ の尤度の差を統計処理することで、再生エラーレイトを 最小化する最適調整条件を決定する。

【0009】との発明に係る情報記録再生装置の余裕度 検出装置は、少ないサンブル数で各種の調整の評価値を 検出できるので、短時間で最適な調整値の設定を行なう **ととができる。**

[0010]

【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態につ 方式によって記録情報を検出する情報記録再生装置にお 20 いて添付図面に基づいて説明する。まず、ユークリッド 距離が最小であるパスの記録系列に相当する再生信号系 列バスの尤度の差を求める処理について説明する。な お、ここでは、パーシャルレスポンス方式での記録/再 生を行ない、ビタビ復号等の最尤復号を行なうPRML (Partial-Response Maximum -Likehood) 方式において、パーシャルレスポ ンス特性を図1に示すように、(B/2, A, B/2) に選び、かつ、RLL(1.7)符号等の(Run L ength Limited)符号を用い、最小ランレ 30 ングスを1に制限した場合を例に説明する。

> 【0011】kサンプル時における記録ビット系列b、 ∋(0,1)で決まる状態S_kは、次の表1に示すよう に、S0、S1、S2、S3の4状態になる。

[0012]

【表1】

State	Recorded bit					
Si	b ₁₋₁ b ₂					
SO	٥	0				
S1	0	ı				
52	i	1				
S3	I	0				

表1

【0013】各状態は、次の記録ピットの値によって次 の状態に遷移する。とのときの状態遷移を示すトレリス 線図を図2に示す。図2中の○印が各時刻における状態 を、矢印が記録ビットによる状態遷移を示す。矢印で示 り、その多大な情報を再生するために多くの時間を要す 50 す状態遷移をブランチと呼び、ブランチの識別子として

a, b, c, d, e, f の各文字をあてる。各ブランチ * を表 2 に示す。 と、記録ビット系列 b、、前後の状態 S_{k-1} 。 S_k 、期 [0014]

【表2】

待値yk、プランチメトリック(zk-yk)*の関係米

Branch	Red	Recorded bit			ate	Noiseless. output	Branch metric		
	b,,,	b	ď	52.1	S ₁	Уt		$(z_k - y_k)^2$	
2	¢	0	0	S0	S0	-A-B	bma,	$(z_t + A + B)^t$	
Ъ	1	· 0	0	S3	so	-A	bmb _k	(z _k + A) ¹	
ç	0	0	1	SO	Sì	-A	bmc,	(z _k + A) ³	
d	0	1	1	SI	S2	A	bmd _k	(z,-A)²	
e	1	j	1	S2	\$2	A+B	bme,	(z _k - A-B) ²	
f	1	1	0	\$2	S3	A	bmf_k	(z, - A)²	

表2

【0015】ととで、期待値y、は、ノイズや歪のない 理想再生チャンネルの記録ピット系列り、に対する出力 を意味し、次の(1)式で値が決まる。

% {0016}

【数1】

 $y_k = B/2b'_{k-2} + Ab'_{k-1} + B/2b'_k$

・・・(1)式

[0017] ここで、b', は、b, の0を-1, 1に 割り当てたものである。プランチメトリック(Z、-y 。) 'は、実際の再生系列zk と各プランチの期待値y 、との差を表わす量であり、各ブランチの添え字をつけ て、bmak, bmbk等とする。図2,表2では、最 **小ランレングスを1に制限した場合の禁止パターン {…** 0, 1, 0…}, {…1, 0, 1…} に相当するブラン チが除かれている。

を各サンブル毎に選択していく。状態S1、S3では、 ブランチc、fが選択なしに残る。この結果、途切れる ことなく残ったひと続きのバスに相当する記録系列を、 実際に記録された系列として検出するものである。

★た状態SO, S2に合流するブランチa, bとd, eと

【0019】との選択条件を表3に示す。

[0020]

【表3】

【0018】さて、ビタビ復号においては、図2に示し★

State	Add branch metric and compare	Selected branch		Selected metric	Decoded bit	
			i		8,.,	Ъ ₁₋₁
SO _k	$(mO_{k_1} + bma_k) \le (m3_{k_1} + bmb_k)$	a	m0 _k	m0 _{1.1} + bma,	0	0
	$(m0_{k_1} + bms_k) > (m3_{k_1} + bmb_k)$	ь		m3 _{1.1} + bmb _k	0	0
SIx	$m0_{i\cdot i}$ + bmc_i .	С	ml,	m0, + bmc,	1	1
S2,	(m1 _{k1} + bmd _k)≤(m2 _{k1} + bme _k)	d	m2,	ml _{k-i} + bmd _k	0	1
	$(ml_{k+} + bmd_k) > (m2_{k+} + bme_k)$	e		102 ₁₋₁ + bme₃	0	1
S3,	m2 _{k-1} + bmf _k	f	m3 _k	$m2_{k+}+bmf_k$	l	0

表3

【0021】 ここで、メトリックm0k-1 は、k-1サ ンブルにおける状態S0に残ったバスのブランチメトリ ックの累積値である。kサンプルにおいては、ブランチ a, bからのメトリックの小さい方を選択し、その値を m0、として、次のk+1サンプルでの選択に用いる。 状態S2についても同様の処理を行なう。状態S1, S 3については、最小ランレングスの制限により、図2に 示すように状態S0、S2のメトリックを選択なしに引 き継ぐ。

【0022】Nビットの真の記録系列に相当するパスを 誤ることなく選択した場合のメトリックは、次の(2) 式で表わされる。

[0023]

【数2】

$$m x_{k} = \sum_{v=0}^{N-1} (z_{n-k} - y_{n-k})^{2}$$

【0024】 ことで、yk は真の記録系列に相当する真 の期待値列である。これをN次元ベクトル(y、)とす ると、実際の入力ベクトル { z 、 } とのユークリッド距 離の2乗値に相当する。

【0025】前述の選択では生き残りパスのメトリック を最小になるように処理するので、mx。は最小値であ る。したがって、記録系列ベクトルに最も距離の近いバ スが生き残ることになる。これは(2)式より、実際の 10 mO_{*-1} + bma_k - (m3_{k-1} + bmb_k) ≤ 0 再生系列z、が真の記録系列に相当する真の期待値列y 。に一致すれば0、一致しないものが1つでもあれば非 零の正の値をとることによりあきらかである。

【0026】このビタビ復号方式において、エラーの発 生するのはバスの選択を誤った場合である。したがっ * ···(2)式

6

* て、kにおける記録系列の状態がS0である場合、正し い還移がブランチa:S0→S0であるのに、ブランチ b:S3→S0を選択した場合になる。これは、表2か

 $m3_{k-1} + bmb_k - (m0_{k-1} + bma_k) < 0$ の場合である。逆に記録系列の状態がS3であるなら

の時に誤りが発生する。この差を差メトリックAm、と し、各遷移に対しエラーが発生する場合に負の値をとる ようにするため、表4のように設定する。

[0027]

【表4】

State	Difference metric	Selected branch		Selected metric	Decoded bit	
	Δm,				a,	b,
50 _k	m3 ₁₋₁ +bmb ₄ - m0 ₃₋₁ -bma ₄	a	m0,	m0 _{t-1} + bma₄	0	0
	mO _{k-1} +bma _k - m3 _{k-1} -bmb _k	ь		m3 ₁₋₁ + bmb ₁	0	0
SI,	***	c	ml,	m0ri+ pwc²	1	1
S2.	m2 _{k-1} +bmc _k - m1 _{k-1} -bmd _k	đ	m2,	m1 _{ki} + bmd _i	0	1
	m1, +bmd, - m2, -bme,	е		m2, + bmc,	0	1
S3 _k	***	f	m3₅	m2,,+ bmf,	1	٥

【0028】再生系列z、に対し、復号の結果、または 同期信号により、正しい記録系列と同期をとり、各記録 系列に応じた差メトリック△m, を求めれば、その分布 30 布関数は、次の(3)式で表わされる。 が正の方向に離れていれば、誤りが発生しにくくなる。

【0029】この分布は再生信号振幅のばらつきを反映 したものであり、多くの媒体においては、ノイズ等が原※

$$\exp \{-(x-\mu^2)/2\sigma^2\}$$

※因になることから、平均値を中心とした正規分布を示 し、平均値がμ、標準偏差がσである場合、確率密度分

[0030]

. 【数3】

・・・(3)式

【0031】また、負の値を取る確率は、次の(4)式 ★【0032】 で表わされる。

prob
$$(\Delta m < 0) = \frac{1}{2\sigma} \int_0^\infty \exp \left\{-\left(x - \mu^2\right) / 2\sigma^2\right\} dx \cdots (4)$$

【0033】図3より、差メトリック Δ m、 ϕ 平均値 μ $_\Delta$ mと標準偏差 σ $_\Delta$ mがわかれば、 σ $_\Delta$ m \angle μ $_$ △mを最小化すれば、誤り率の最小化が可能になる。

【0034】ととで、全再生系列に対し50、52にお ける差メトリックを用いると、最悪パスとの距離がパタ ーンによりばらつき、他種類の平均値=中心値を持つ分 布の集りになり、正規分布と異なる分布となることよ り、 $\sigma_\Delta m / \mu_\Delta m$ と誤り率の相関が小さくなって しまう。

【0035】したがって、もっとも、Amが負の値をと 50

る確率が高い2つのバス間の距離が最小値を持つものを 記録系列の中から選び出す必要がある。このようなもの は、ある状態から分岐した1組のパスが次の早い機会に 合流する場合であり、本説明の場合は、図4に示す2組 4つのバスである。とれは状態の遷移で表わすと、表5 に示すものである。

[0036]

【表5】

Recorded path		Critical path			
	S _{k-3}				
A	SO	50	SI	\$2	В
В	SO	S 1	S2	S2	Α
С	\$2	S2	S3	S0	D
D	\$2	83	S0	S0	С

表 5

【0037】とのkサンブル目の記録状態がS2で、1サンブル以前がS1、2サンブル以前がS0、3サンプル以前がS0である場合、S0でブランチョを選択するものとして、表4にしたがって△mを演算し、その平均値と標準偏差を求めればよい。

【0038】図5は本発明に係る情報記録再生装置の余 裕度検出装置のブロック構成図である。図5においてテ スト用記録ビット列b、Fは、スイッチ2により記録ク ロックAとともに、記録データ発生器1に入力され、記 20 録再生装置3によって媒体上に書き込まれる。再生時 は、媒体上に書き込まれたパターンの再生信号に同期し た再生クロックDと、その再生クロックDでサンプリン グされた再生信号Hがビタビ復号器等の最尤復号器5に 入力される。最尤復号器5によって検出された2値の情 報ビット [はシンクパターン検出器6 へ供給され、シン クパターン検出器6でシンクパターン部が検出される。 シンクバターン発生器6から出力されるシンクパターン のタイミング信号」に基づいて、記録データ発生器1は 最尤復号器 5内でのメトリック計算結果K との同期を取 30 👚 る。記録状態検出器7は、記録データに基づいて状態系 列Eを発生し、標準偏差計算器8内で、図4に示す2組 4つのパスの合流点の差メトリックを選び、平均値と標 準偏差を演算し、標準偏差を平均値で除算して σ _ Δ m /μ_Δmを出力する。標準偏差計算器8から出力され た $\sigma_\Delta m/\mu_\Delta m$ は、 $\sigma_\Delta m/\mu_\Delta m$ 最小化判 定器3へ供給される。

【0039】図6は本発明に係る他の情報記録再生装置の余裕度検出装置のブロック構成図である。図5では、決まった記録パターンを用いて差メトリックの検出を行 40なう構成を示した。これに対して、図6に示す情報記録再生装置の余裕度検出装置は、繰り返しパターンを固定化することが困難な光ROMディスク等に対して適用できるようにしたものである。図6に示す情報記録再生装置の余裕度検出装置は、最尤復号器11によって低エラーレイトで検出できた推定記録系列Iから、記録状態検出器12で記録状態系列Mを生成し、最尤復号器11内から出力された差メトリックNに対してディレイライン13で検出分の遅延を与えた差メトリックOを標準偏差計算器14で選別し、標準偏差を求める。 50

R

【0040】図5ならびに図6では、最尤復号器等を記録再生装置の外部に構成した評価器としての構成を示したが、これら検出系の一部または全てを記録再生装置内に設け、差メトリックの分布の広がりの検出値 σ_Δ m/ μ_Δ mに基づいて最小化する自動調整ループを構成してもよい。

【0041】自動調整ループをトラッキングオフセットの自動調整を例に以下に説明する。図6に示した自動記録再生部10内に設けられたトラッキングオフセットの調整回路を図7に示す。トラックセンターからのずれに対応したトラッキングエラーは、トラッキングエラー検出器19で検出され、トラッキングサーボオフセット電圧Qとの差が加算器16で求められる。加算器16の加算出力は、位相補償器17へ供給され、この位相補償器17で応答特性の位相補償がなされた後に、トラッキングアクチュエータ18へ制御信号として供給される。これにより、再生スポット(再生ヘッド)の位置は、トラッキングサーボオフセット電圧Qに比例した位置に制御される。

【0042】トラッキングサーボオフセット電圧Qと差メトリックの標準偏差との関係を図8に示す。図8では、トラッキングサーボオフセット電圧Qをトラッキングサーボオフセット電圧Vxとして、また、差メトリックの標準偏差の広がりの検出値(σ_Δm/μ_Δm)をηとして示している。

【0043】再生スポット(再生ヘッド)がトラックのセンターからずれると、隣接トラックからのクロストークが増加することによって再生信号のSN比(SNR)は減少し、差メトリックの標準偏差σ_Δmが増加し、差メトリックの標準偏差の広がりの検出値πは増加する。目的トラックの両側に隣接トラックが存在するため、図8に示すように、極小点を持つ偶対象曲線となる。

【0044】最小のヵを与えるVxを決定するアルゴリズムを図9に示す。初期値V0からヵが増加するまで変分ΔVを順次減じていき、Sumiを記憶しておき、最小のSumiを与えるサンブルと、それ以前のものの中点をVxとして、例えば図6、図7に示したトラッキングサーボオフセット電圧Qを決定すれば、ヵは最小化できる。変分ΔVは規定されたトラックオフセット誤差に相当する電位の2倍以下に設定すればよい。

【0045】また、差メトリックの処理は、波形干渉 (ISI)の幅が3点でかつ最小ランレングスが1のもので説明したが、波形干渉 (ISI)の幅がN点(2以上)で最小ランレングスが0以上のPRML方式に対しても同様に各方式で最小ユークリッド距離を持つバターンに対して、同じ処理を行なってもよい。例として、波形干渉 (ISI)の幅が4点のものの図1、図2、図3に対応する図を図10、図11、図12に示すととも50に、表1~5に対応する表を表6~表10に示す。

【0046】 【表6】 *【0047】 【表7】

٢	State	Rec	Recorded bit					
ļ	s,	b, a	b, ,	b,				
ļ	50	D.	0	0				
t	51	1	0	0				
t	S2	1	1_1	0				
ţ	53	1	1]]				
١	54	1	1	0				
	S5	7	0	0				

10

裘6

*

Branch		Recor	ded h	it	S	tate	Noiseless output	Bra	ınch metric
	Ъ.,	b _L ,	b _{i-1}	b,	5,,	Sa	y.		(z,-y,)
a	0	0	0	0	SO	SO	-A-B	ьта,	(z, + A+B)
ь	1	0	0	0	85	50	-A	bmb,	(2+A)
С	0	0	0	1	SO	`S1	-A	ршс,	(2,+A)3
d	1	Ð	0	1	\$5	Sì	-A+B	btnd,	(z,+ A-B)
e	0	0	1	1	Sì	S2	0	ршс,	(z,-0) ²
f	0	1	1	1	S2	S3	A	bmf,	(z,-A)
g	1	1	1	ı.	S3	\$3	A+B	bmg,	(z, - A-B)
ь	0	1	1	0	S2	\$4	A-B	binh,	(z,-A+B)'
i	1	1	1	0	S3	S4	A	bmi,	(z,· A)²
j	1	1 .	0	0	54	S5	0	bmj	(z ₁ -0) ²

表7

[0048]

※ ※【表8】

State	· Add branch metric and compare	Selected branch				ded bit
Sk			<u> </u>		a,	b _k
SO	$(mO_{k1} + bma_k) \le (mS_{k1} + bmb_k)$	a	m0,	m0 _{k.i} + bma _k	0	0
	$(m0_{k+1} + bma_{k}) > (m5_{k+1} + bmb_{k})$	ъ		mS _{»1} + bmb _s	0	0
S1	$(m0_{k1} + bmc_k) \le (m5_{k1} + bmd_k)$	С	ml	m0 _{i.i} + bmc _i	1	1
	$(m0_{k-1} + bmc_k) > (m5_{k-1} + bmd_k)$	đ		m5₅,+bmd₄	ī	1
S2	ml _{si} + bme _k	¢	m2,	ml _{as} + bme _k	0	1
53	$(m2_{k,1} + bmf_k) \le (m3_{k,1} + bmg_k)$	f	m3,	m2 _{a,i} + bmf _a	0	1
	$(m2_{k-1} + bmf_k) > (m3_{k-1} + bmg_k)$	g		m3 _{k-i} + bmg _k	0	1
\$4	$(m2_{k+} + bmh_k) \le (m3_{k+} + bmi_k)$	h	m4,	m2 _{եմ} + bmb,	1	0
	(m2 _{k-1} + bmhk)>(m3 _{k-1} + bmi _k)	i		m3 _{k+} + bmi _k	1	0
\$5	m4.,+ bmj.	j	m5,	m4 ₅₁ + bmj _k	0	0

[0049]

* *【表9】

T	Add branch metric and compare	Selected			metric Decoded	
State	Aug of ancia modelo —	branca			a,	b
S ₁			mo.	mO _{ki} + bma _k	0	0
so	m5, 1+bmb, - m0, 1-bma,	a	100			0
	m0 _{k4} +bma ₄ - m5 ₆ ,-bmb ₂	Ъ		m5 _{1.1} + bmb ₁	0	. 0
S1	m5, +bmd, - m0, -bmc,	C	mi	mO _s ,+ bmc _s	1	1
	m0 _{k1} +bmc ₂ - m5 _{k1} -bmd ₄	d		m5, + bmd,	1	1
S2	***	-	m2,	ml _{i-i} + bme _i	0	1
	m3 _{k4} +bmg _k - m2 _{k1} -bmf _k	f	m3 <u>.</u>	m2, + bmf,	0	1
S3	m2 _{k1} +bmf _t - m3 _{k1} -bmg _k	g	1	m3 _{k i} + bmg _k	0	1
-	$m2_{k_1} + bmi_k - m2_{k_1} - bmh_k$	h	m4 _k	m2,,+ bmh	1	0
S4	m3 _{b1} +bmh _k - m3 _{b1} -bmi _k	- 	- 	m3 _{t.i} + bmi	i	0
SS		- -	m5 _k	m4 _{k-i} + bmj _k	0	0

表9

【0050】 【表10】

Recorded path			Critical path			
	S ₂₋₄	S ₂₋₃	52.2	\$ _{t-1}	Sk	
Α	S0	\$0	S1	52	S3	В
В	50	S1	S2	S 3	53	A
С	SO	S0	\$1	S2	S4	D
ם	SO	SI	S2	S3	S4	С
B	S2	S3	S4 ·	85	S0	ग्
F	S2	54	\$5	SO	S0	E,
G	52	S3	S4	S5	SI	н
Н	S2	\$4	S5	20	S1	Ġ
I	S3	S3	S4	55	SO	J
1	S 3	\$4	S5	S0	SO	1
К.	S3	53	\$4	S5	\$1	L
L	\$3	\$4	S5	so	Si	К
М	S5	50	S1	S2	S3	N
N	S5	Sl	S2	S3	S3	М
0	S5	so	\$1	S2	54	P
P	S5	S1	S2	S3	54	0

表10

【0051】また、トレリス符号化を施したものに対しても、最小ユークリッド距離を持つパターンに対して同じ処理を行なってもよい。

[0052]

20 【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、各情報記録再生装置で、ユークリッド距離が最小であるパスの尤度の差を求め、その差を統計処理することにより、少ないサンブル数で、低いエラーレイトを得る最適な調整値の設定を行なうことが可能となる。よって、従来と比較して、調整時間が短縮されシステムの総合特性を高めることができ、また、媒体の一部欠陥によりエラーレイトの最小値が制限される場合でも低いエラーレイトとに相当する特性に調整可能となり総合特性を高めることができる。さらに、情報記録再生装置上で低いエラーレイトとに相当する特性に自動調整可能となり総合特性を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】バーシャルレスボンス特性の一例を示す説明図である。

【図2】状態遷移を示すトレリス線図である。

[図3] 差メトリックの標準偏差/差メトリックの平均値とプロバビリティとの関係を示すグラフである。

【図4】差メトリックが負の値をとる確率が高い2つの バス間の距離が最小値となるトレリス線図(状態遷移 40 図)である。

【図5】本発明に係る情報記録再生装置の余裕度検出装置のブロック構成図である。

【図6】本発明に係る他の情報記録再生装置の余裕度検 出装置のブロック構成図である。

【図7】図6に示した自動記録再生部内に設けられたトラッキングオフセットの調整回路のブロック構成図である

【図8】トラッキングサーボオフセット電圧と差メトリックの標準偏差との関係を示すグラフである。

50 【図9】差メトリックの標準偏差の分布の広がりを最小

にするようトラックオフセットを自動調整するアルゴリズムのフローチャートである。

【図10】パーシャルレスポンス特性の他の例を示す説 明図である。

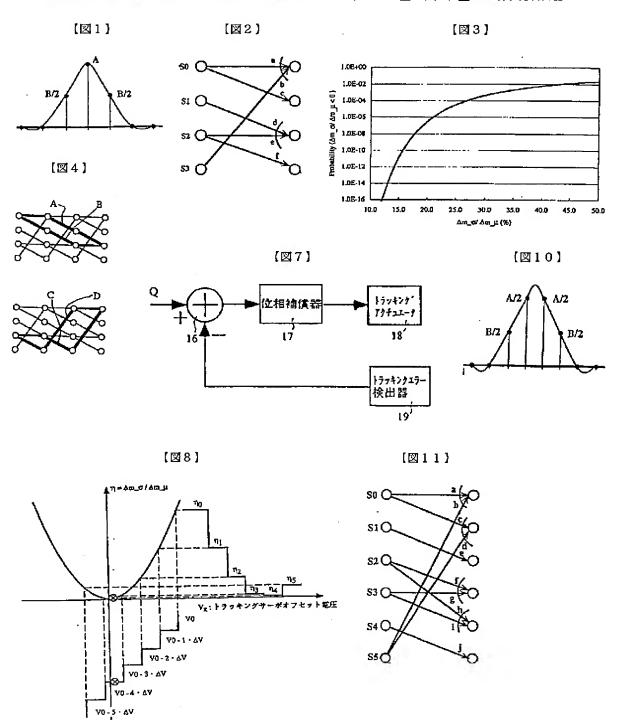
【図11】状態遷移を示すトレリス線図である。

【図12】差メトリックが負の値をとる確率が高い2つ のパス間の距離が最小値となるトレリス線図(状態遷移* *図) である。

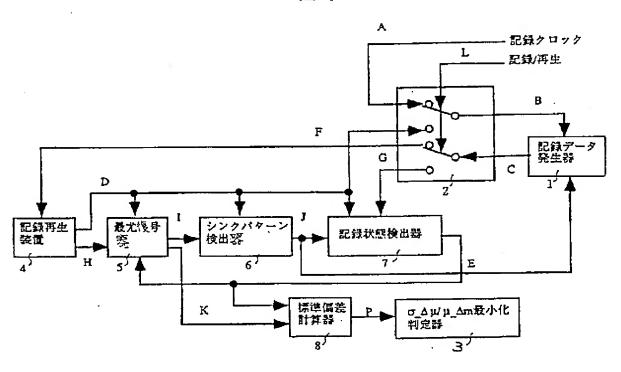
【符号の説明】

1 記録データ発生器、. 3 $\sigma_{\Delta}\mu/\mu_{\Delta}m$ 最小化判定器、4, 10 記録再生装置、5, 11 最尤復号装置、6 シンクパターン検出器、7, 12 記録状態検出器、8, 14 標準偏差計算器、13 ディレイライン、 $15\sigma_{\Delta}\mu/\mu_{\Delta}m$ 最小化制御器

14



[図5]



[図6]

